S	eard	:h N	otes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/516,673	DAVID ET AL.
Examiner	Art Unit
David T. Fidei	3728

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
206	277 446 756 763 764 765 465 477	9/14/2007	DTF
206	386 490 476	9/14/2007	STF
-			

INT	ERFERENC	E SEARCI	HED
Class	Subclass	Date	Examiner
			:

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
•		
, · · · ·		
		,
	<i>'</i>	
		-